

No.: R130110036

2013/1/16 Date:

## 放射能による表面非汚染検査結果報告書

Inspection Report of Non-radioactive Surface Contamination

# 株式会社エナジック 殿 (Client name) Enagic, Inc.



General Incorporated Foundation **Environmental Management** and Technology Center (EMATEC)

2-9-10, Kawaguchi, Nishiku, Osaka, 550-0021 Japan

President Signature

Notory Nails

### 検査結果 Results of Inspection

#### ご依頼の製品を検査した結果、放射能による表面汚染はありません。

WE HEREBY CONFIRM THAT THE PRODUCT DESCRIBED BELOW HAS BEEN INSPECTED AND IS FREE OF SURFACE RADIOACTIVE CONTAMINATION.

時 Date of Inspection: 2013/1/15 16:00

関西環境管理技術センター内(大阪市) Osaka, Japan 所 Place:

測 定 値 Measured values: 26 (cps) 平均值 Average value

28 (cps) 最大値 Maximum value

28 (cps) バックグラウンド値 Background values: 平均值 Average value

(cps) 最大值 Maximum value

検査品名 Product Name: アネスパ, ANESPA

番 Stock Number: ANSP-01

サイズ Size:  $120 \text{mm} \times 120 \text{mm} \times 340 \text{mm}$ 

考 Remarks: Lot.No.2X220009

測定機器 Measuring Device :シンチレーション サーヘ・イメーター, Scintillation Survey Meter (Type: Aloka TCS-172B)

:GM サーベイメーター, GM Survey Meter (Type: Aloka TGS-121)

#### 測定方法 Measuring Method:

シンチレーションサーベイメーターのプローブ先端を検査品表面に近づけて表面を測定。

Surface contamination inspection were measured by bringing the probe tip of the survey meter in close to the product surface.

時定数 Time constant: 10 sec, 測定回数 Number of measurements: 6

#### 考 Remarks:

測定値にはバックグラウンド値が含まれているので、測定対象物の測定値がバックグラウンド値と同等であるとき、表面汚 染なしと判定する。

As measured values include background values, when radiation dose of measured object is equal to background value, we judge that there is no surface radioactive contamination.